

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2005-303746

(P2005-303746A)

(43) 公開日 平成17年10月27日(2005.10.27)

(51) Int.CI.⁷H04N 5/335
H01L 27/146

F 1

H04N 5/335
H04N 5/335
H01L 27/14

テーマコード(参考)

4M118
5C024

A

審査請求 未請求 請求項の数 17 O L (全 24 頁)

(21) 出願番号

特願2004-118337 (P2004-118337)

(22) 出願日

平成16年4月13日 (2004.4.13)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(74) 代理人 100090446

弁理士 中島 司朗

(72) 発明者 横山 雅之

大阪府門真市大字門真1006番地 松下
電器産業株式会社内

(72) 発明者 松長 誠之

大阪府門真市大字門真1006番地 松下
電器産業株式会社内

(72) 発明者 村上 雅史

大阪府門真市大字門真1006番地 松下
電器産業株式会社内

最終頁に続く

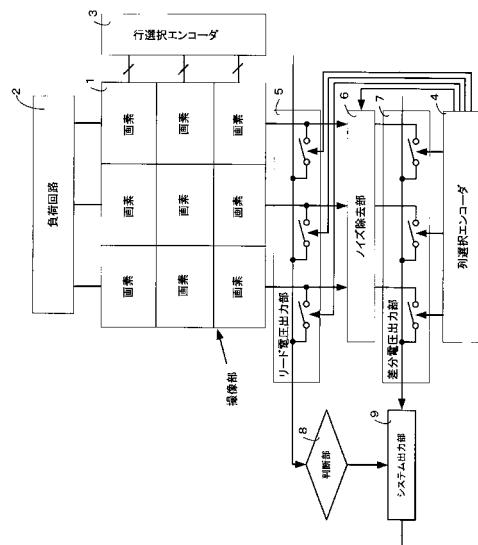
(54) 【発明の名称】撮像装置

(57) 【要約】

【課題】強い光を入射したときに画像が黒つぶれするという問題点を従来よりも確実に解決し、またリセット時の電圧の変化による悪影響を確実に排除することができる撮像システムを提供する。

【解決手段】撮像素子は、リセット電圧とリード電圧とを生成する単位セルを複数個配列した撮像部1と、リセット電圧とリード電圧との差分に相当する差分電圧を単位セル毎に生成するノイズ除去部6と、リード電圧と差分電圧とを信号処理装置へ出力する出力手段5, 7とを備え、信号処理装置は、リード電圧がそれぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する判断部8と、所定の範囲の電圧であると判断された単位セルに対応する差分電圧をそれぞれの単位セルに対応する輝度情報として出力し、高輝度を示す所定の電圧を所定の範囲の電圧であると判断されなかつたそれぞれの単位セルに対応する輝度情報をとして出力するシステム出力部9とを備える。

【選択図】 図1



【特許請求の範囲】**【請求項 1】**

撮像素子と信号処理装置とから構成され、受光量に応じた輝度情報を後段の装置へ出力する撮像システムであって、

撮像素子は、

1画素に相当する光電変換部と、初期化時の当該光電変換部の出力電圧に対応するリセット電圧、及び受光量に応じた当該光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧を生成し出力する出力部とを含む単位セルが、1次元、又は2次元状に複数個配列された撮像手段と、

前記リセット電圧と前記リード電圧との差分に相当する差分電圧を、前記単位セル毎に生成する差分電圧生成手段と、10

前記リード電圧と前記差分電圧とを、信号処理装置へ単位セル毎に出力する素子出力手段とを備え、

信号処理装置は、

前記素子出力手段により単位セル毎に出力されたリード電圧が、それぞれ所定の範囲の電圧であるか否かに基づいて、補正対象の単位セルを選定する選定手段と、

前記素子出力手段により単位セル毎に出力された差分電圧のうちの、前記補正対象の単位セル以外の単位セルに対応する差分電圧を、それぞれの単位セルに対応する輝度情報をとして後段の装置へ出力し、高輝度を示す所定の電圧を、前記補正対象の単位セルに対応するそれぞれの輝度情報をとして後段の装置へ出力するシステム出力手段とを備えること20

を特徴とする撮像システム。

【請求項 2】

前記選定手段は、

前記素子出力手段により単位セル毎に出力されたリード電圧が、それぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する判断手段と、

前記素子出力手段により単位セル毎に出力された差分電圧に基づいて、前記判断手段によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルの中から、補正対象の単位セルを選択する選択手段とを含むこと

を特徴とする請求項 1 に記載の撮像システム。

【請求項 3】

前記選択手段は、

前記判断手段によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルのうちの、対応する差分電圧が飽和電圧でない単位セルが、配列上において連続する領域であって、かつ、当該領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧が飽和電圧である領域を抽出し、当該領域内の単位セルを、補正対象の単位セルとして選択すること

を特徴とする請求項 2 に記載の撮像システム。

【請求項 4】

前記素子出力手段は、

前記単位セルのそれぞれにより生成されたリード電圧を、前記信号処理装置へ出力するリード電圧出力手段と、40

前記差分電圧生成手段により生成された差分電圧を、前記信号処理装置へ出力する差分電圧出力手段とを含み、

リード電圧出力手段と差分電圧出力手段とは、前記撮像手段を中心に、対称的な位置に配置されていること

を特徴とする請求項 1 に記載の撮像システム。

【請求項 5】

前記差分電圧生成手段は、

前記単位セルから、前記リセット電圧及び前記リード電圧が出力される第 1 出力線と、後段の回路へ前記輝度情報を出力する第 2 出力線と、

50

前記第1出力線と前記第2出力線との間に、直列に接続されたクランプ容量と、前記第2出力線と所定の電圧端子との間に直列に接続されたサンプリング容量と、前記第2出力線と基準電圧端子との間に直列に接続されたクランプトランジスタとを含み、

前記撮像手段は、クランプ容量に保持された電圧をリード電圧として、前記第1出力線を介して前記素子出力手段に伝送し、

前記差分電圧生成手段は、サンプリング容量に保持された電圧を差分電圧として、前記第2出力線を介して前記素子出力手段に伝送すること
を特徴とする請求項1に記載の撮像システム。

【請求項6】

前記撮像手段は、
前記単位セル毎に前記第1出力線との間に直列に接続され、単位セルの選択に用いられるセレクトトランジスタと、

前記第1出力線に負荷をかけることができ、前記出力電圧の読み出しに用いられる負荷回路と、

前記第1出力線と負荷回路との間に直列に接続される負荷用トランジスタとを含み、
撮像装置は、さらに、

セレクトトランジスタをオフすることにより単位セルを非導通とする前に、負荷用トランジスタをオフして負荷回路を遮断することによって、リード電圧を第1出力線に保持する制御手段を備えること

を特徴とする請求項5に記載の撮像装置。

【請求項7】

前記差分電圧生成手段は、さらに、
前記第1出力線と前記クランプ容量との間に配置されたサンプリングトランジスタを含み、

前記素子出力手段は、

入力端子がサンプリングトランジスタとクランプ容量の間に接続されており、前記単位セルのそれにより生成され、クランプ容量に保持されたリード電圧を增幅して、前記信号処理装置へ出力するリード電圧出力手段を含むこと

を特徴とする請求項5に記載の撮像装置。

【請求項8】

撮像素子であって、

1画素に相当する光電変換部と、初期化時の当該光電変換部の出力電圧に対応するリセット電圧、及び受光量に応じた当該光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧を生成し出力する出力部とを含む単位セルが、1次元、又は2次元状に複数個配列された撮像手段と、

前記リセット電圧と前記リード電圧との差分に相当する差分電圧を、前記単位セル毎に生成する差分電圧生成手段と、

前記リード電圧と前記差分電圧とを前記単位セル毎に出力する出力手段と
を備えることを特徴とする撮像素子。

【請求項9】

初期化時の光電変換部の出力電圧に対応する単位セル毎のリセット電圧、及び当該リセット電圧と受光量に応じた光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧との差分に相当する単位セル毎の差分電圧を撮像素子から受け取って処理する信号処理装置であって、

前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧が、それぞれ所定の範囲の電圧であるか否かに基づいて、補正対象の単位セルを選定する選定手段と、

前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧のうちの、前記補正対象の単位セル以外の単位セルに対応する差分電圧を、それぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力し、高輝度を示す所定の電圧を、前記補正対象の単位セルに対応するそれぞれの輝度情報として後段の装置へ出力する出力手段と

10

20

30

40

50

を備えることを特徴とする信号処理装置。

【請求項 1 0】

前記選定手段は、

前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧が、それぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する判断手段と、

前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧に基づいて、前記判断手段によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルの中から、補正対象の単位セルを選択する選択手段とを含むこと

を特徴とする請求項 9 に記載の信号処理装置。

【請求項 1 1】

前記選択手段は、

前記判断手段によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルのうちの、対応する差分電圧が飽和電圧でない単位セルが、配列上において連続する領域であって、かつ、当該領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧が飽和電圧である領域を抽出し、当該領域内の単位セルを、補正対象の単位セルとして選択すること

を特徴とする請求項 1 0 に記載の信号処理装置。

【請求項 1 2】

初期化時の光電変換部の出力電圧に対応する単位セル毎のリセット電圧、及び当該リセット電圧と受光量に応じた光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧との差分に相当する単位セル毎の差分電圧を撮像素子から受け取って処理する信号処理方法であって、

前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧が、それぞれ所定の範囲の電圧であるか否かに基づいて、補正対象の単位セルを選定する選定ステップと、

前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧のうちの、前記補正対象の単位セル以外の単位セルに対応する差分電圧を、それぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力し、高輝度を示す所定の電圧を、前記補正対象の単位セルに対応するそれぞれの輝度情報として後段の装置へ出力する出力ステップと

を含むことを特徴とする信号処理方法。

【請求項 1 3】

前記選定ステップは、

前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧が、それぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する判断サブステップと、

前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧に基づいて、前記判断サブステップによりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルの中から、補正対象の単位セルを選択する選択サブステップとを含むこと

を特徴とする請求項 1 2 に記載の信号処理方法。

【請求項 1 4】

前記選択サブステップは、

前記判断サブステップによりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルのうちの、対応する差分電圧が飽和電圧でない単位セルが、配列上において連続する領域であって、かつ、当該領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧が飽和電圧である領域を抽出し、当該領域内の単位セルを、補正対象の単位セルとして選択すること

を特徴とする請求項 1 3 に記載の信号処理方法。

【請求項 1 5】

初期化時の光電変換部の出力電圧に対応する単位セル毎のリセット電圧、及び当該リセット電圧と受光量に応じた光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧との差分に相当する単位セル毎の差分電圧を撮像素子から受け取って処理する信号処理装置における信号処理プログラムであって、

コンピュータに、

10

20

30

40

50

前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧が、それぞれ所定の範囲の電圧であるか否かに基づいて、補正対象の単位セルを選定する選定ステップと、

前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧のうちの、前記補正対象の単位セル以外の単位セルに対応する差分電圧を、それぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力し、高輝度を示す所定の電圧を、前記補正対象の単位セルに対応するそれぞれの輝度情報として後段の装置へ出力する出力ステップと

を実行させることを特徴とする信号処理プログラム。

【請求項 16】

前記選定ステップは、

前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧が、それぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する判断サブステップと、

前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧に基づいて、前記判断サブステップによりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルの中から、補正対象の単位セルを選択する選択サブステップとを含むこと

を特徴とする請求項 15 に記載の信号処理プログラム。

【請求項 17】

前記選択サブステップは、

前記判断サブステップによりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルのうちの、対応する差分電圧が飽和電圧でない単位セルが、配列上において連続する領域であって、かつ、当該領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧が飽和電圧である領域を抽出し、当該領域内の単位セルを、補正対象の単位セルとして選択すること

を特徴とする請求項 16 に記載の信号処理プログラム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、光を入射して光電変換する単位セルが、半導体基板上に 1 次元又は 2 次元に配置してなる撮像装置に関し、特に、強い光を入射したときに画像が黒つぶれする現象を防止するための技術に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、家庭用ビデオカメラやデジタルスチルカメラなどの、撮像装置を用いた撮像機器が一般に普及している。

これらの撮像機器には、撮像装置として增幅型のイメージセンサを備えるものがある。

増幅型のイメージセンサには、雑音が低い等の優れた特徴がある反面、強い光を入射したときに画像が黒つぶれするという問題点がある。

【0003】

特許文献 1 には、増幅型のイメージセンサである CMOS イメージセンサの概要、及び上記と同様の問題点、及び、画素センサ毎に、リセット時の出力電圧に基づいて強い光の入射を検出して、リセット時の電圧を他の電圧と置き換える CMOS イメージセンサが開示されており、当該問題点を防止することが可能であると記載されている。

【特許文献 1】特開 2000-287131 号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

特許文献 1 において、画像が黒つぶれする画素センサを検出する際の指標としているリセット時の出力電圧の変化は画像が黒つぶれする原因そのものであり、たとえその変化量が僅かであっても、輝度情報に直接影響を及ぼすものである。

しかしながら、このリセット時の出力電圧の変化を検出するには、変化量が有る程度の大きさ以上にならなければ検出できないので、当該変化によって生じる悪影響を完全に除

10

20

30

40

50

去することは困難である。

【0005】

また、強い光を入射したときのリセット時の出力電圧の変化の特性は急峻であり精度良く検出することが難しいので、黒つぶれを確実に防止することは容易でない。

例えば、特許文献1に開示されたC M O Sイメージセンサで、中心部が十分に明るくその周辺部が徐々に暗くなるような物体を撮影すると、中心部の十分に明るい領域では黒つぶれを防止できるものの、その周辺部では黒つぶれが防止された領域との境界部分に近い明るいはずの部分が逆に暗くなってしまい、程度によってはリング状の黒つぶれが発生する。

【0006】

そこで、本発明は、強い光を入射したときに画像が黒つぶれするという問題点を従来よりも確実に解決し、またリセット時の電圧の変化による悪影響を確実に排除することができる、撮像システム、撮像素子、信号処理装置、信号処理方法、及び信号処理プログラムを提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0007】

上記目的を達成するために、本発明に係る撮像システムは、撮像素子と信号処理装置とから構成され受光量に応じた輝度情報を後段の装置へ出力する撮像システムであって、撮像素子は、1画素に相当する光電変換部と初期化時の当該光電変換部の出力電圧に対応するリセット電圧及び受光量に応じた当該光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧を生成し出力する出力部とを含む単位セルが1次元又は2次元状に複数個配列された撮像手段と、前記リセット電圧と前記リード電圧との差分に相当する差分電圧を前記単位セル毎に生成する差分電圧生成手段と、前記リード電圧と前記差分電圧とを信号処理装置へ単位セル毎に出力する素子出力手段とを備え、信号処理装置は、前記素子出力手段により単位セル毎に出力されたリード電圧がそれぞれ所定の範囲の電圧であるか否かに基づいて補正対象の単位セルを選定する選定手段と、前記素子出力手段により単位セル毎に出力された差分電圧のうちの前記補正対象の単位セル以外の単位セルに対応する差分電圧をそれぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力し高輝度を示す所定の電圧を前記補正対象の単位セルに対応するそれぞれの輝度情報として後段の装置へ出力するシステム出力手段とを備えることを特徴とする。

【0008】

上記目的を達成するために、本発明に係る撮像素子は、1画素に相当する光電変換部と初期化時の当該光電変換部の出力電圧に対応するリセット電圧及び受光量に応じた当該光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧を生成し出力する出力部とを含む単位セルが1次元又は2次元状に複数個配列された撮像手段と、前記リセット電圧と前記リード電圧との差分に相当する差分電圧を前記単位セル毎に生成する差分電圧生成手段と、前記リード電圧と前記差分電圧とを前記単位セル毎に出力する出力手段とを備えることを特徴とする。

【0009】

上記目的を達成するために、本発明に係る信号処理装置は、初期化時の光電変換部の出力電圧に対応する単位セル毎のリセット電圧及び当該リセット電圧と受光量に応じた光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧との差分に相当する単位セル毎の差分電圧を撮像素子から受け取って処理する信号処理装置であって、前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧がそれぞれ所定の範囲の電圧であるか否かに基づいて補正対象の単位セルを選定する選定手段と、前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧のうちの前記補正対象の単位セル以外の単位セルに対応する差分電圧をそれぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力し高輝度を示す所定の電圧を前記補正対象の単位セルに対応するそれぞれの輝度情報として後段の装置へ出力する出力手段とを備えることを特徴とする。

【0010】

10

20

30

40

50

上記目的を達成するために、本発明に係る信号処理方法は、初期化時の光電変換部の出力電圧に対応する単位セル毎のリセット電圧及び当該リセット電圧と受光量に応じた光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧との差分に相当する単位セル毎の差分電圧を撮像素子から受け取って処理する信号処理方法であって、前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧がそれぞれ所定の範囲の電圧であるか否かに基づいて補正対象の単位セルを選定する選定ステップと、前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧のうちの前記補正対象の単位セル以外の単位セルに対応する差分電圧をそれぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力し高輝度を示す所定の電圧を前記補正対象の単位セルに対応するそれぞれの輝度情報として後段の装置へ出力する出力ステップとを含むことを特徴とする。

10

【0011】

上記目的を達成するために、本発明に係る信号処理プログラムは、初期化時の光電変換部の出力電圧に対応する単位セル毎のリセット電圧及び当該リセット電圧と受光量に応じた光電変換部の出力電圧に対応するリード電圧との差分に相当する単位セル毎の差分電圧を撮像素子から受け取って処理する信号処理装置における信号処理プログラムであって、コンピュータに、前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧がそれぞれ所定の範囲の電圧であるか否かに基づいて補正対象の単位セルを選定する選定ステップと、前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧のうちの前記補正対象の単位セル以外の単位セルに対応する差分電圧をそれぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力し高輝度を示す所定の電圧を前記補正対象の単位セルに対応するそれぞれの輝度情報として後段の装置へ出力する出力ステップとを実行させることを特徴とする。

20

【発明の効果】

【0012】

課題を解決するための手段に記載した構成によって、リード時の電圧を画像が黒つぶれする画素センサを検出する際の指標として、黒つぶれが発生している可能性がある出力電圧を高輝度を示す電圧に置き換えることができる、黒つぶれ等の原因であるリセット時の電圧の変化が生じる程度の入射光よりも充分弱い入射光から余裕をもって対策を施すことができる。

【0013】

従って、強い光を入射したときに画像が黒つぶれするという問題点を従来よりも確実に解決し、またリセット時の電圧の変化による悪影響を確実に排除することができる。

30

また、撮像システムにおいて、前記選定手段は、前記素子出力手段により単位セル毎に出力されたリード電圧がそれぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する判断手段と、前記素子出力手段により単位セル毎に出力された差分電圧に基づいて前記判断手段によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルの中から補正対象の単位セルを選択する選択手段とを含むことを特徴とすることもできる。

【0014】

また、信号処理装置において、前記選定手段は、前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧がそれぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する判断手段と、前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧に基づいて前記判断手段によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルの中から補正対象の単位セルを選択する選択手段とを含むことを特徴とすることもできる。

40

【0015】

また、信号処理方法において、前記選定ステップは、前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧がそれぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する判断サブステップと、前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧に基づいて前記判断サブステップによりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルの中から補正対象の単位セルを選択する選択サブステップとを含むことを特徴とすることもできる。

50

【 0 0 1 6 】

また、信号処理プログラムにおいて、前記選定ステップは、前記撮像素子から単位セル毎に出力されたリード電圧がそれぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する判断サブステップと、前記撮像素子から単位セル毎に出力された差分電圧に基づいて前記判断サブステップによりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかつたリード電圧に対応する単位セルの中から、補正対象の単位セルを選択する選択サブステップとを含むことを特徴とすることもできる。

【 0 0 1 7 】

これらによって、リード時の電圧を画像が黒つぶれする画素センサを検出する際の指標とし、さらに、差分電圧を考慮して黒つぶれが発生しているであろうと推測される領域における出力電圧を高輝度を示す電圧に置き換えることができるので、黒つぶれ等の原因であるリセット時の電圧の変化が生じる程度の入射光よりも充分弱い入射光から余裕をもって対策を施すことができる。

10

【 0 0 1 8 】

従って、強い光を入射したときに画像が黒つぶれするという問題点を従来よりも確実に解決し、またリセット時の電圧の変化による悪影響を確実に排除することができる。

また、撮像システムにおいて、前記選択手段は、前記判断手段によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかつたリード電圧に対応する単位セルのうちの対応する差分電圧が飽和電圧でない単位セルが配列上において連続する領域であつて、かつ、当該領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧が飽和電圧である領域を抽出し、当該領域内の単位セルを補正対象の単位セルとして選択することもできる。

20

【 0 0 1 9 】

また、信号処理装置において、前記選択手段は、前記判断手段によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかつたリード電圧に対応する単位セルのうちの対応する差分電圧が飽和電圧でない単位セルが配列上において連続する領域であつて、かつ、当該領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧が飽和電圧である領域を抽出し、当該領域内の単位セルを補正対象の単位セルとして選択することもできる。

【 0 0 2 0 】

また、信号処理方法において、前記選択サブステップは、前記判断サブステップによりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかつたリード電圧に対応する単位セルのうちの対応する差分電圧が飽和電圧でない単位セルが配列上において連続する領域であつて、かつ、当該領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧が飽和電圧である領域を抽出し、当該領域内の単位セルを補正対象の単位セルとして選択することもできる。

30

【 0 0 2 1 】

また、信号処理プログラムにおいて、前記選択サブステップは、前記判断サブステップによりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかつたリード電圧に対応する単位セルのうちの対応する差分電圧が飽和電圧でない単位セルが配列上において連続する領域であつて、かつ、当該領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧が飽和電圧である領域を抽出し、当該領域内の単位セルを補正対象の単位セルとして選択することもできる。

40

【 0 0 2 2 】

これらによって、補正候補領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧が飽和電圧である場合にのみ補正候補領域内の単位セルを、補正対象の単位セルとして選択して補正することができる。

また撮像システムにおいて、前記素子出力手段は、前記単位セルのそれぞれにより生成されたリード電圧を前記信号処理装置へ出力するリード電圧出力手段と、前記差分電圧生成手段により生成された差分電圧を前記信号処理装置へ出力する差分電圧出力手段とを含み、リード電圧出力手段と差分電圧出力手段とは前記撮像手段を中心に対称的な位置に配置されていることを特徴とすることもできる。

50

【0023】

これによって、光学中心とチップセンタとのずれを少なくすることができる。

また撮像システムにおいて、前記差分電圧生成手段は、前記単位セルから前記リセット電圧及び前記リード電圧が出力される第1出力線と、後段の回路へ前記輝度情報を出力する第2出力線と、前記第1出力線と前記第2出力線との間に直列に接続されたクランプ容量と、

前記第2出力線と所定の電圧端子との間に直列に接続されたサンプリング容量と、前記第2出力線と基準電圧端子との間に直列に接続されたクランプトランジスタとを含み、前記撮像手段はクランプ容量に保持された電圧をリード電圧として前記第1出力線を介して前記素子出力手段に伝送し、前記差分電圧生成手段はサンプリング容量に保持された電圧を差分電圧として前記第2出力線を介して前記素子出力手段に伝送することを特徴とすることもできる。10

【0024】

これによって、リード電圧と差分電圧とを、別の容量に保持し、別の出力線を介して、出力手段に伝送することができる。

また撮像システムにおいて、前記撮像手段は、前記単位セル毎に前記第1出力線との間に直列に接続され単位セルの選択に用いられるセレクトトランジスタと、前記第1出力線に負荷をかけることができ前記出力電圧の読み出しに用いられる負荷回路と、前記第1出力線と負荷回路との間に直列に接続される負荷用トランジスタとを含み、撮像装置は、さらに、セレクトトランジスタをオフすることにより単位セルを非導通とする前に負荷用トランジスタをオフして負荷回路を遮断することによってリード電圧を第1出力線に保持する制御手段を備えることを特徴とすることもできる。20

【0025】

これによって、リード電圧を読み出す前に負荷回路を遮断することができるので、低消費電力を実現することができる。

また撮像システムにおいて、前記差分電圧生成手段は、さらに、前記第1出力線と前記クランプ容量との間に配置されたサンプリングトランジスタを含み、前記素子出力手段は、入力端子がサンプリングトランジスタとクランプ容量の間に接続されており前記単位セルのそれぞれにより生成されクランプ容量に保持されたリード電圧を增幅して前記信号処理装置へ出力するリード電圧出力手段を含むことを特徴とすることもできる。30

【0026】

これによって、リード電圧の読み出しが非破壊読み出しになるので、リード電圧を差分電圧よりも先に読み出すことができる。

本発明においてはリード電圧に基づく判断及び処理を先に行う必要があるため、リード電圧を差分電圧よりも先に読み出すことにより、判断及び処理時間を短縮できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0027】

(実施の形態1)

<構成>

図1は、本発明の実施の形態1における撮像装置の概略構成を示す図である。40

図1に示すように、実施の形態1の撮像装置は、撮像部1、負荷回路2、行選択エンコーダ3、列選択エンコーダ4、リード電圧出力部5、ノイズ除去部6、差分電圧出力部7、判断部8、及び、システム出力部9から構成される。

【0028】

撮像部1は、単位セルが1次元又は2次元上に配列された撮像領域である。ここでは、 3×3 の2次元上に配列された9画素の場合を例に取って説明するが、実際の画素数は、1次元で数千個、2次元で数十万～数百万個程度である。

負荷回路2は、縦1列毎に同一の回路が1個接続されており、出力電圧を読み出す為に、列単位で撮像部1の画素に負荷をかける回路である。

【0029】

50

行選択エンコーダ3は、横1行毎に、“RESET”、“READ”、“SEL”の3本の制御線を備え、撮像部1の画素に対して、行単位で、リセット(初期化)、リード(読み出し)、及び、ラインセレクト(行選択)を制御する。

列選択エンコーダ4は制御線を備え、列を順次選択して、リード電圧出力部5、ノイズ除去部6、及び、差分電圧出力部7を制御する。

【0030】

リード電圧出力部5は、列選択エンコーダ4の制御により、撮像部1からの列単位のリード電圧を順次出力する。

ノイズ除去部6は、縦1列毎に同一の回路が1個接続されており、列選択エンコーダ4の制御により、リセット電圧とリード電圧との差分に相当する差分電圧を単位セル毎に生成する。10

【0031】

差分電圧出力部7は、列選択エンコーダ4の制御により、ノイズ除去部6により生成された差分電圧を順次出力する。

判断部8は、リード電圧出力部5により出力されたリード電圧が、それぞれ所定の範囲の電圧であるか否かを判断する。

システム出力部9は、差分電圧出力部7により出力された差分電圧のうちの、判断部8によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断された単位セルに対応する差分電圧を、それぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力し、高輝度を示す所定の電圧を、判断部8によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかつたそれぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力する。20

【0032】

ここで、撮像部1、負荷回路2、行選択エンコーダ3、列選択エンコーダ4、リード電圧出力部5、ノイズ除去部6、及び、差分電圧出力部7は、半導体撮像素子の回路により実現され、判断部8、及び、システム出力部9は、汎用のコンピュータ及び専用のアプリケーションプログラムから構成される信号処理装置により実現される。

図2は、実施の形態1の半導体撮像素子の回路の概略を示す図である。

【0033】

図2に示すように、実施の形態1の半導体撮像素子の回路は、負荷回路100、画素回路110、信号処理回路120を備える。30

負荷回路100は、図1の負荷回路2中の1個の回路を記載したものであり、第1信号出力線とGNDとの間に接続された負荷用トランジスタ101を含み、負荷電圧(LG)が供給される。

【0034】

画素回路110は、図1の撮像部1中の1個の単位セルを記載したものであり、初期化時の電圧を増幅したりセット電圧と読み出し時の電圧を増幅したリード電圧とを第1信号出力線に出力することを特徴とし、入射した光を光電変換し電荷を出力するフォトダイオード111と、電荷を蓄積し蓄積した電荷に応じた電圧を示すコンデンサ112と、コンデンサ112の示す電圧が初期電圧(ここではVDD)になるようにリセットするリセットトランジスタ113と、フォトダイオード111により出力される電荷をコンデンサ112に供給するリードトランジスタ114と、コンデンサ112の示す電圧に追従して変化する電圧を出力する増幅用トランジスタ115と、行選択エンコーダ3からラインセレクト信号を受けた時に増幅用トランジスタ115の出力を第1信号出力線に出力するラインセレクトトランジスタ116とを含む。40

【0035】

信号処理回路120は、図1のリード電圧出力部5路、ノイズ除去部6、及び、差分電圧出力部7中の縦1列用の1個の回路を記載したものであり、単位セルにより出力されるリセット電圧と当該リード電圧との差分を示す輝度情報を第2信号出力線に出力し、当該リセット電圧を第3信号出力線に出力することを特徴とし、第1信号出力線と第2信号出力線との間に直列に接続されたクランプ容量121及びサンプリングトランジスタ12250

と、クランプ容量 121 とサンプリングトランジスタ 122 とを接続する信号線と基準電圧端子 VDD との間に直列に接続されたクランプトランジスタ 123 と、第 2 信号出力線と GND との間に直列に接続されたサンプリング容量 124 と、第 1 信号出力線と第 3 信号出力線との間に直列に接続されたリード電圧選択トランジスタ 125 とを含む。

【0036】

ここで、画素回路 110 には、リセットパルス（初期化信号：RESET）、リードパルス（読み出しパルス：READ）、及び、ラインセレクトパルス（行選択信号：LSEL）が、信号処理回路 120 には、サンプリングパルス（SP）、クランプパルス（CP）、及び、リード電圧選択パルス（RCSEL）が決められたタイミングで供給され、これら各制御パルスにそれぞれ対応するトランジスタが開閉（オフ／オン）される。 10

【0037】

図 3 は、実施の形態 1 の撮像装置における各制御パルスのタイミングの一例を示す図である。

図 3 に示すようなタイミングで各制御パルスを与えることで、ラインセレクトトランジスタ 116 を閉じたまま（オンにした状態で）、サンプリングトランジスタ 122 とクランプトランジスタ 123 とを閉じ（オンにし）第 2 信号出力線を基準電圧にした状態で第 1 信号出力線にリセット電圧を出力させ（図 3 の a）、基準電圧とリセット電圧との差分相当がクランプ容量 121 に保持され（図 3 の b）、その後、クランプトランジスタ 123 を開いて（オフして）リードトランジスタ 114 を閉じる（オンにする）ことにより第 1 信号出力線にリード電圧を出力させ（図 3 の c）、第 2 信号出力線の電圧が当該リセット電圧と当該リード電圧との差分相当だけ当該基準電圧から変化し（図 3 の d）、これを輝度情報として出力することができ、続いて、サンプリングトランジスタ 122 を開いた（オフした）後でリード電圧選択トランジスタ 125 を閉じ（オンにし）、第 3 信号出力線にリード電圧を出力させる（図 3 の e）。 20

【0038】

図 4 は、実施の形態 1 の撮像装置における各制御パルスのタイミングの他の例を示す図である。

図 3 の例では負荷用トランジスタ 101 を常時閉じたまま（オンにした状態）であるが、図 4 の例では負荷用トランジスタ 101 に負荷回路駆動パルスを与え、リード電圧をクランプ容量 121 に蓄積して、リード電圧を出力する前に負荷回路の駆動を止めることにより、低消費電力を実現するものである。 30

【0039】

図 4 に示すようなタイミングで各制御パルスを与えることで、負荷用トランジスタ 101 を閉じ（オンにし）、ラインセレクトトランジスタ 116 を閉じたまま（オンにした状態で）、サンプリングトランジスタ 122 とクランプトランジスタ 123 とを閉じ（オンにし）第 2 信号出力線を基準電圧にした状態で第 1 信号出力線にリセット電圧を出力させ（図 4 の a）、基準電圧とリセット電圧との差分相当がクランプ容量 121 に保持され（図 4 の b）、その後、クランプトランジスタ 123 を開いて（オフして）リードトランジスタ 114 を閉じる（オンにする）ことにより第 1 信号出力線にリード電圧を出力させ（図 4 の c）、第 2 信号出力線の電圧が当該リセット電圧と当該リード電圧との差分相当だけ当該基準電圧から変化し（図 4 の d）、これを輝度情報として出力することができ、続いて、サンプリングトランジスタ 122 を開く（オフする）ことにより輝度情報が蓄積されたサンプリング容量 124 とクランプ容量 121 との接続を切り、負荷用トランジスタ 101 を開いた（オフした）後にラインセレクトトランジスタ 116 を開いて（オフして）、第 1 信号出力線をフローティングにしたまま、クランプトランジスタ 123 を閉じ（オンにし）クランプ容量 121 に基準電圧を印加した後、リード電圧選択トランジスタ 125 を閉じ（オンにし）、第 3 信号出力線にリード電圧を出力させる（図 4 の e）。 40

【0040】

<動作>

図 5 は、判断部 8、及び、システム出力部 9 における一画素あたりの信号処理の手順を

10

20

30

40

50

示す図である。

以下に、図5を用いて一画素あたりの信号処理の手順を説明する。

(1) システム出力部9が、差分電圧出力部7から注目画素の差分電圧を受け取り、一時的に保持する(ステップS1)。

【0041】

(2) 判断部8が、リード電圧出力部5から注目画素のリード電圧を受け取る(ステップS2)。

(3) 判断部8が、受け取ったリード電圧が所定の範囲の電圧であるか否かを判断する(ステップS3)。

(4) 判断部8により所定の範囲の電圧であると判断された場合には、システム出力部9が、一時的に保持しておいた差分電圧を、注目画素の輝度情報として出力する(ステップS4)。 10

【0042】

(5) 判断部8により所定の範囲の電圧であると判断されなかった場合には、システム出力部9が、高輝度を示す所定の電圧を注目画素の輝度情報として出力する(ステップS5)。

<まとめ>

図6(a)は、リセット時における第1信号出力線の電圧の特性を示す図である。

【0043】

図6(b)は、リード時における第1信号出力線の電圧の特性を示す図である。 20

図6(c)は、画像が暗くなったり画像が黒つぶれすることに対して何の対策も施していない従来の撮像装置における出力電圧の特性を示す図であり、-(図6(a))-(図6(b))に相当する。

図6(d)は、本発明の実施の形態1の撮像装置における出力電圧の特性を示す図であり、所定の電圧を越えた場合には高輝度を示す電圧となるので画像が暗くなったり画像が黒つぶれすることが一切ない。 30

【0044】

ここで図6(a)~(d)において、横軸は入射光の強さ(右が強い)、縦軸は電圧(a),(b)は上がプラス、(c),(d)は上がマイナス)を示す。

以上のように、本発明の実施の形態1では、図6(b)に示したリード時の電圧に着目し、リード時の電圧が増幅回路が飽和する辺りの電圧に達した事を判断し、黒つぶれが発生している可能性がある出力電圧を高輝度を示す電圧に置き換えるので、画像が暗くなったり黒つぶれが発生する入射光よりも充分弱い入射光から余裕をもって対策することにより、強い光を入射したときに画像が黒つぶれするという問題点を従来よりも確実に解決し、またリセット時の電圧の変化による悪影響を確実に排除することができる。 30

(実施の形態2)

<構成>

図7は、本発明の実施の形態2における撮像装置の概略構成を示す図である。

【0045】

図7に示すように、実施の形態2の撮像装置は、撮像部1、負荷回路2、行選択エンコーダ3、列選択エンコーダ4、リード電圧出力部5、ノイズ除去部6、差分電圧出力部7、判断部8、選択部10、及び、システム出力部11から構成される。 40

なお、実施の形態1と同様の構成要素には同一番号を付し、その説明を省略する。

選択部10は、差分電圧出力部7により出力された差分電圧に基づいて、判断部8によりリード電圧が所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルの中から、補正対象の単位セルを選択する。

【0046】

図8は、選択部10の詳細な構成を示す図である。

図8に示すように、選択部10は、単位セル抽出部12、領域区分部13、領域抽出部14、及び、単位セル選択部15を含む。 50

単位セル抽出部12は、判断部8により所定の範囲の電圧であると判断されなかったリード電圧に対応する単位セルのうちの、対応する差分電圧が飽和電圧でない単位セルを抽出する。

【0047】

領域区分部13は、単位セル抽出部12により抽出された単位セルを、配列上において連続する領域毎に区分する。

領域抽出部14は、領域区分部13により区分された領域のうち、各領域に隣接する単位セルに対応する差分電圧の全部又は一部が飽和電圧である領域を抽出する。

単位セル選択部15は、領域抽出部14により抽出された領域内の単位セルを、補正対象の単位セルとして選択する。

10

【0048】

システム出力部11は、差分電圧出力部7により出力された差分電圧のうちの、単位セル選択部15により補正対象として選択されなかった補正対象以外の単位セルに対応する差分電圧を、それぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力し、高輝度を示す所定の電圧を、単位セル選択部15により補正対象として選択されたそれぞれの単位セルに対応する輝度情報として後段の装置へ出力する。

【0049】

ここで、撮像部1、負荷回路2、行選択エンコーダ3、列選択エンコーダ4、リード電圧出力部5、ノイズ除去部6、及び、差分電圧出力部7は、半導体素子の回路により実現され、判断部8、選択部10、及び、システム出力部11は、汎用のコンピュータ及び専用のアプリケーションプログラムから構成される信号処理装置により実現される。

20

<動作>

図9は、判断部8、選択部10、及び、システム出力部11における信号処理の手順を示す図である。

【0050】

以下に、図9を用いて信号処理の手順を説明する。

(1) システム出力部11が、差分電圧出力部7から注目単位セルの差分電圧を受け取り、注目単位セルの配列上の位置情報と対応付けて保持する(ステップS11)。

(2) 判断部8が、リード電圧出力部5から注目画素のリード電圧を受け取る(ステップS12)。

30

【0051】

(3) 判断部8が、受け取ったリード電圧が所定の範囲の電圧であるか否かを判断する(ステップS13)。所定の範囲の電圧であると判断された場合は注目単位セルの配列上の位置情報には領域番号を付加しない。

(4) 判断部8により所定の範囲の電圧であると判断されなかった場合には、単位セル抽出部12が、対応する差分電圧が飽和電圧であるか否かを判断する(ステップS14)。

。

【0052】

(5) 対応する差分電圧が飽和電圧であると判断されなかった場合には、領域区分部13が、注目単位セルの配列上の位置情報と、既に記録されている他の単位セルの配列上の位置情報とを比較して、配列上において隣接する関係にある他の単位セルが記録されているか否かを判断する(ステップS15)。

40

(6) 隣接する関係にある他の単位セルが記録されていない場合には、注目単位セルの配列上の位置情報に新しい領域番号を付けて記憶する(ステップS16)。

【0053】

(7) 隣接する関係にある他の単位セルが記録されている場合には、隣接する関係にある他の単位セルに付けられている領域番号が全て同じであるか否かを判断する(ステップS17)。

(8) 領域番号が全て同じでない場合には、全て同じ1つの領域番号を付け直す(ステップS18)。

50

【0054】

(9) 注目単位セルの配列上の位置情報に、隣接する関係にある他の単位セルに付けられている領域番号を付けて記憶する(ステップS19)。

(10) 全ての単位セルについて、上記の処理を繰り返す(ステップS20)。

(11) 領域抽出部14が、注目領域に隣接する単位セルの全部又は一部に対応する差分電圧が飽和電圧であるか否かを判断する(ステップS21)。

【0055】

ここで、注目領域に隣接する単位セルの一部のみを判断対象とする場合の判断対象の単位セルの決め方は、例えば、単位セルの配列を(X, Y)で記述すると、注目領域内の全ての単位セルのXの中心値又は平均値を判断対象の単位セルのX値とし、当該X値を持つ注目領域内の単位セルのうちの、Y値の最大値+1又はY値の最小値-1とをY値とする。
10

【0056】

(12) 飽和電圧であると判断された場合には、単位セル選択部15が、注目領域内の単位セルを補正対象の単位セルとして選択して、それらの位置情報を記録する(ステップS22)。

(13) 全ての領域について、上記の処理を繰り返す(ステップS23)。

(14) システム出力部11が、差分電圧出力部7により出力された差分電圧のうちの単位セル選択部15により補正対象として選択されなかった補正対象以外の単位セルに対応する差分電圧を、それぞれの単位セルに対応する輝度情報をとして後段の装置へ出力し、高輝度を示す所定の電圧を、単位セル選択部15により補正対象として選択されたそれぞれの単位セルに対応する輝度情報をとして後段の装置へ出力する(ステップS24)。
20

【0057】

<まとめ>

以上のように、本発明の実施の形態2では、実施の形態1と同様に図6(b)に示したリード時の電圧に着目し、リード時の電圧が増幅回路が飽和する辺りの電圧に達した事を判断し、さらに、差分電圧を考慮して黒つぶれが発生しているであろうと推測される領域における出力電圧を高輝度を示す電圧に置き換えるので、画像が暗くなったり黒つぶれが発生する入射光よりも充分弱い入射光から余裕をもって対策することにより、強い光を入射したときに画像が黒つぶれするという問題点を従来よりも確実に解決し、またリセット時の電圧の変化による悪影響を確実に排除することができる。
30

(変形例1)

通常、CMOSセンサ等の半導体撮像素子は、撮像部に対して一方にノイズ除去部があるために光学中心とチップセンタとがずれている。

【0058】

本願の半導体撮像素子は、従来の半導体撮像素子と比較して、リード電圧を出力するために、トランジスタ等のスイッチング素子、及びコンデンサ等の容量素子や、増幅回路等が増える。

そこで、変形例1は、リード電圧を出力するため増加部分を、撮像部を中心には差分電圧出力部とは対称的な位置に配置することにより、光学中心とチップセンタとのずれを少なくするものである。
40

【0059】

<構成>

図10は、本発明の変形例1における撮像装置の概略構成を示す図である。

図10に示すように、変形例1の撮像装置は、撮像部1、負荷回路2、行選択エンコーダ3、第1列選択エンコーダ16、第2列選択エンコーダ17、リード電圧保持部18、リード電圧出力部19、ノイズ除去部20、差分電圧出力部21、判断部8、及び、システム出力部9から構成される。

【0060】

なお、実施の形態1と同様の構成要素には同一番号を付し、その説明を省略する。

第1列選択エンコーダ16は制御線を備え、列を順次選択してリード電圧保持部18、及び、リード電圧出力部19を制御するものであり、第2列選択エンコーダ17と撮像部1を中心に対称的な位置に配置されている。

第2列選択エンコーダ17は制御線を備え、列を順次選択してノイズ除去部20、及び、差分電圧出力部21を制御するものであり、第1列選択エンコーダ16と撮像部1を中心に対称的な位置に配置されている。

【0061】

リード電圧保持部18は、第1列選択エンコーダ16の制御により、撮像部1からのリード電圧を順次蓄積して、そのまま、又は増幅して出力するものであり、ノイズ除去部20と撮像部1を中心に対称的な位置に配置されている。10

リード電圧出力部19は、第1列選択エンコーダ16の制御により、リード電圧保持部18によ保持されたりード電圧を順次出力するものであり、差分電圧出力部21と撮像部1を中心に対称的な位置に配置されている。

【0062】

ノイズ除去部20は、縦1列毎に同一の回路が1個接続されており、第2列選択エンコーダ17の制御により、リセット電圧とリード電圧との差分に相当する差分電圧を単位セル毎に生成するものであり、リード電圧保持部18と撮像部1を中心に対称的な位置に配置されている。

差分電圧出力部21は、第2列選択エンコーダ17の制御により、ノイズ除去部20により生成された差分電圧を順次出力するものであり、リード電圧出力部19と撮像部1を中心に対称的な位置に配置している。20

【0063】

ここで図10は実施の形態1に対する変形例であるので、実施の形態2に対する同様な変形例を以下に示す。

図11は、本発明の変形例1における撮像装置の概略構成を示す図である。

図11に示すように、変形例1の撮像装置は、撮像部1、負荷回路2、行選択エンコーダ3、第1列選択エンコーダ16、第2列選択エンコーダ17、リード電圧保持部18、リード電圧出力部19、ノイズ除去部20、差分電圧出力部21、判断部8、選択部10、及び、システム出力部11から構成される。

【0064】

なお、実施の形態2と同様の構成要素には同一番号を付し、その説明を省略する。30

<まとめ>

以上のように、本発明の変形例1では、リード電圧を出力するため増加部分を、撮像部を中心に対称的な位置に配置するので、光学中心とチップセンタとのずれを少なくすることができる。

(変形例2)

<構成>

図12は、変形例2の半導体素子の回路の概略を示す図である。

【0065】

図12に示すように、変形例2の半導体素子の回路は、負荷回路100、画素回路110、信号処理回路130を備える。40

なお、実施の形態1と同様の構成要素には同一番号を付し、その説明を省略する。

信号処理回路130は、図1のリード電圧出力部5、ノイズ除去部6、及び、差分電圧出力部7中の縦1列用の1個の回路を記載したものであり、単位セルにより出力されるリセット電圧と当該リード電圧との差分を示す輝度情報を第4信号出力線に出力し、当該リセット電圧を第3信号出力線に出力することを特徴とし、第1信号出力線と第2信号出力線との間に直列に接続されたサンプリングトランジスタ131、及び、クランプ容量132と、第2信号出力線とGNDとの間に直列に接続されたサンプリング容量133と、第2信号出力線と基準電圧端子VDDとの間に直列に接続されたクランプトランジスタ134と、第2信号出力線と第4信号出力線との間に直列に接続された差分電圧選択トランジ50

スタ 1 3 5 と、サンプリングトランジスタ 1 3 1 とクランプ容量 1 3 2 とを接続する信号線を入力とする増幅回路 1 3 6 と、増幅回路 1 3 6 の出力と第 3 信号出力線との間に直列に接続されたリード信号選択トランジスタ 1 3 7 を含む。

【 0 0 6 6 】

ここで、画素回路 1 1 0 には、リセットパルス（初期化信号：R E S E T）、リードパルス（読み出しパルス：R E A D）、及び、ラインセレクトパルス（行選択信号：L S E L）が、信号処理回路 1 3 0 には、サンプリングパルス（S P）、クランプパルス（C P）、差分電圧選択パルス（S C S E L）、及び、リード電圧選択パルス（R C S E L）が決められたタイミングで供給され、これら各制御パルスにそれぞれ対応するトランジスタが開閉（オフ／オン）される。

10

【 0 0 6 7 】

図 1 3 は、変形例 2 の撮像装置における各制御パルスのタイミングの一例を示す図である。

図 1 3 に示すようなタイミングで各制御パルスを与えることで、負荷用トランジスタ 1 0 1 を閉じ（オンにし）、ラインセレクトトランジスタ 1 1 6 を閉じたまま（オンにした状態で）、サンプリングトランジスタ 1 3 1 とクランプトランジスタ 1 3 4 とを閉じ（オンにし）第 2 信号出力線を基準電圧にした状態で第 1 信号出力線にリセット電圧を出力させ（図 1 3 の a）、基準電圧とリセット電圧との差分相当がクランプ容量 1 3 2 に保持され（図 1 3 の b）、その後、クランプトランジスタ 1 3 4 を開いて（オフして）リードトランジスタ 1 1 4 を閉じる（オンにする）ことにより第 1 信号出力線にリード電圧を出力させ（図 1 3 の c）、第 2 信号出力線の電圧が当該リセット電圧と当該リード電圧との差分相当だけ当該基準電圧から変化し（図 1 3 の d）、続いて、サンプリングトランジスタ 1 3 1 を開く（オフする）ことにより第 1 信号出力線とクランプ容量 1 3 2 との接続を切り、その後低消費電力のため負荷用トランジスタ 1 0 1 とラインセレクトトランジスタ 1 1 6 とを開き（オフし）、リード信号選択トランジスタ 1 3 7 を開く（オフする）ことにより第 3 信号出力線にリード電圧を出力させ（図 1 3 の e）、差分電圧選択トランジスタ 1 3 5 を開く（オフする）ことにより第 4 信号出力線に差分電圧を出力させる（図 1 3 の f）。

20

【 0 0 6 8 】

なお、増幅回路 1 3 6 があるために、第 3 信号出力線に出力したリード電圧は、読み出される際に破壊しないので、リード電圧を読み出しても差分電圧は変化せず、リード電圧を差分電圧よりも先に読み出すことができる。

30

<まとめ>

以上のように、本発明の変形例 2 では、リード電圧を差分電圧よりも先に読み出すことができる。

【 0 0 6 9 】

本発明の各実施例においては、リード電圧に基づく判断及び処理を先に行う必要があるため、リード電圧を差分電圧よりも先に読み出すことにより、判断及び処理時間を短縮できる。

40

（変形例 3 ）

<構成>

図 1 4 は、画素回路の変形例を示す図である。

【 0 0 7 0 】

本発明の変形例 3 では、本発明の実施の形態 1 における図 2 に示す画素回路 1 1 0 を、図 1 4 に示す画素回路 1 4 0 に置き換える。

図 1 4 に示す画素回路 1 4 0 は、初期化時の電圧を増幅したリセット電圧と読み出し時の電圧を増幅したリード電圧とを第 1 信号出力線に出力することを特徴とし、入射した光を光電変換し電荷を発生させて蓄積し、蓄積された電荷を電圧信号として出力するフォトダイオード等の受光素子 1 4 1 と、受光素子 1 4 1 に蓄積された電荷を掃き出して受光素子 1 4 1 の電圧が初期電圧（ここでは V D D ）になるようにリセットするリセットトラン

50

ジスタ 142 と、受光素子 141 に蓄積された電荷により発生する電圧に追従して変化する電圧を出力する増幅トランジスタ 143 と、行選択エンコーダ 3 からラインセレクト信号を受けた時に増幅トランジスタ 143 の出力を第 1 信号出力線に出力するラインセレクトトランジスタ 144 とを含む。

【0071】

図 15 は、変形例 3 の撮像装置における各制御パルスのタイミングの一例を示す図である。

図 15 に示すようなタイミングで各制御パルスを与えることで、ラインセレクトトランジスタ 144 を閉じたまま（オンにした状態で）、第 1 信号出力線に受光素子 141 に蓄積された電荷に応じたリード電圧を出力させ（図 15 の a ~ b ）、その後、リセットパルスを与えて（図 15 の c ）、第 1 信号出力線にリセット電圧を出力させる（図 15 の d ）。

【0072】

＜まとめ＞

以上のように、本発明の変形例 3 では、リードトランジスタを含まない画素回路を用いることができる。

なお、本発明の各実施例の形態および各変形例においては、MOS 型増幅トランジスタを例にとり説明したが、CMD、BASIS、SIT 等の固定パターンノイズ除去回路を必要とするあらゆる撮像装置に適用することができる。

【産業上の利用可能性】

【0073】

本発明は、家庭用ビデオカメラやデジタルスチルカメラなどの撮像機器に適用することができる。本発明によって、単位画素の表面積を縮小しても信号電荷の残留が生じにくい固体撮像素子が提供でき、撮像機器の画質の向上やコストダウンに寄与することができる。

また、家庭用だけでなく、あらゆる撮像機器に適用することができる。

【図面の簡単な説明】

【0074】

【図 1】本発明の実施の形態 1 における撮像装置の概略構成を示す図である。

【図 2】実施の形態 1 の半導体撮像素子の回路の概略を示す図である。

【図 3】実施の形態 1 の撮像装置における各制御パルスのタイミングの一例を示す図である。

【図 4】実施の形態 1 の撮像装置における各制御パルスのタイミングの他の例を示す図である。

【図 5】判断部 8、及び、システム出力部 9 における一画素あたりの信号処理の手順を示す図である。

【図 6】図 6 (a) は、リセット時における第 1 信号出力線の電圧の特性を示す図である。

【0075】

図 6 (b) は、リード時における第 1 信号出力線の電圧の特性を示す図である。

図 6 (c) は、画像が暗くなったり画像が黒つぶれすることに対して何の対策も施していない従来の撮像装置における出力電圧の特性を示す図である。

図 6 (d) は、本発明の実施の形態 1 の撮像装置における出力電圧の特性を示す図である。

【図 7】本発明の実施の形態 2 における撮像装置の概略構成を示す図である。

【図 8】選択部 10 の詳細な構成を示す図である。

【図 9】判断部 8、選択部 10、及び、システム出力部 11 における信号処理の手順を示す図である。

【図 10】本発明の変形例 1 における撮像装置の概略構成を示す図である。

【図 11】本発明の変形例 1 における撮像装置の概略構成を示す図である。

10

20

30

40

50

【図12】変形例2の半導体素子の回路の概略を示す図である。

【図13】変形例2の撮像装置における各制御パルスのタイミングの一例を示す図である。

【図14】画素回路の変形例を示す図である。

【図15】変形例3の撮像装置における各制御パルスのタイミングの一例を示す図である。

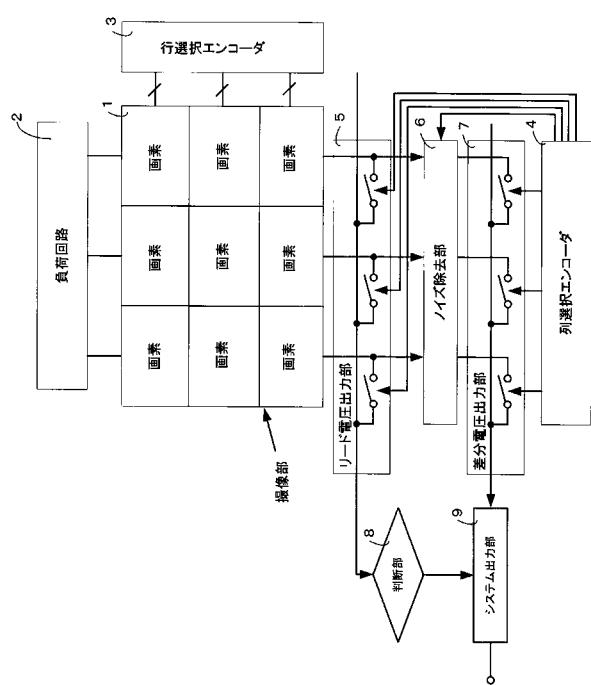
【符号の説明】

【0076】

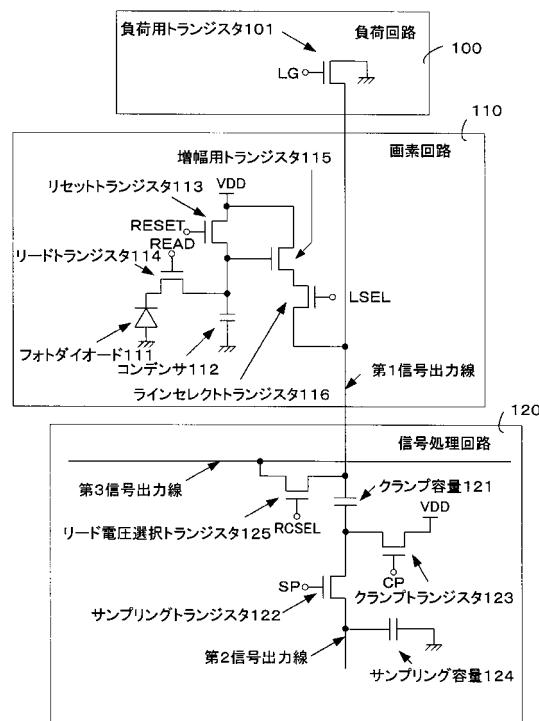
1	撮像部	
2	負荷回路	10
3	行選択エンコーダ	
4	列選択エンコーダ	
5	リード電圧出力部	
6	ノイズ除去部	
7	差分電圧出力部	
8	判断部	
9	システム出力部	
10	選択部	
11	システム出力部	
12	単位セル抽出部	20
13	領域区分部	
14	領域抽出部	
15	単位セル選択部	
16	第1列選択エンコーダ	
17	第2列選択エンコーダ	
18	リード電圧保持部	
19	リード電圧出力部	
20	ノイズ除去部	
21	差分電圧出力部	
100	負荷回路	30
101	負荷用トランジスタ	
110	画素回路	
111	フォトダイオード	
112	コンデンサ	
113	リセットトランジスタ	
114	リードトランジスタ	
115	増幅用トランジスタ	
116	ラインセレクトトランジスタ	
120	信号処理回路	
121	クランプ容量	40
122	サンプリングトランジスタ	
123	クランプトランジスタ	
124	サンプリング容量	
125	リード電圧選択トランジスタ	
130	信号処理回路	
131	サンプリングトランジスタ	
132	クランプ容量	
133	サンプリング容量	
134	クランプトランジスタ	
135	差分電圧選択トランジスタ	50

- 1 3 6 増幅回路
 1 3 7 リード信号選択トランジスタ
 1 4 0 画素回路
 1 4 1 受光素子
 1 4 2 リセットトランジスタ
 1 4 3 增幅用トランジスタ
 1 4 4 ラインセレクトトランジスタ

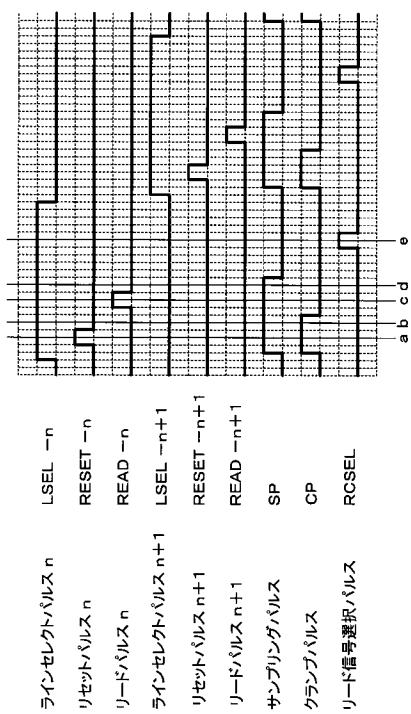
【図1】



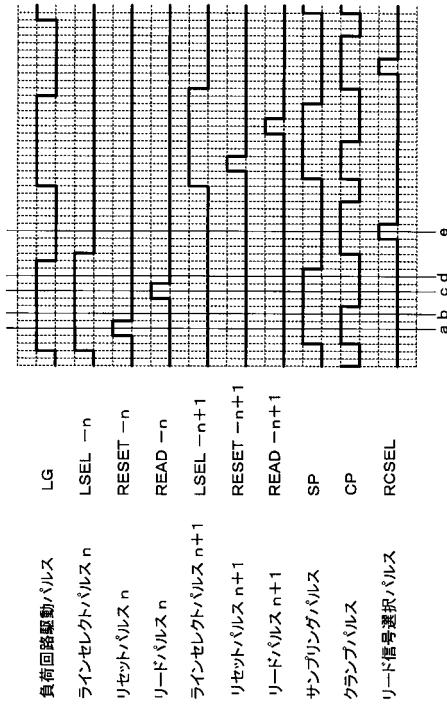
【図2】



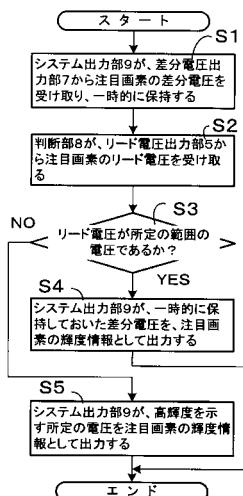
【図3】



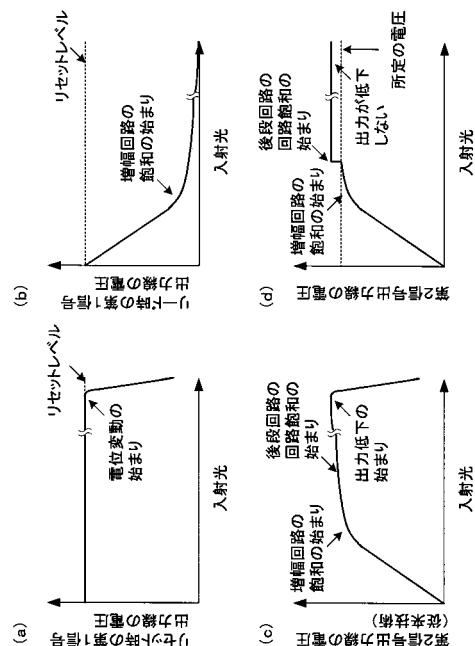
【図4】



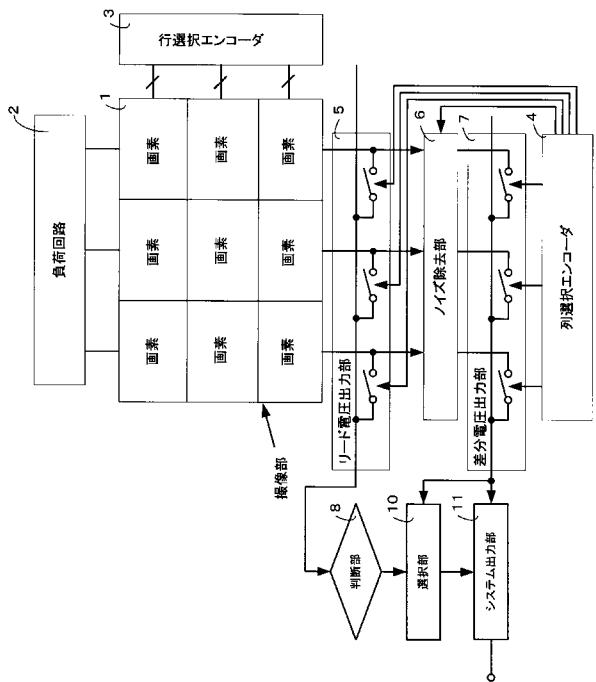
【図5】



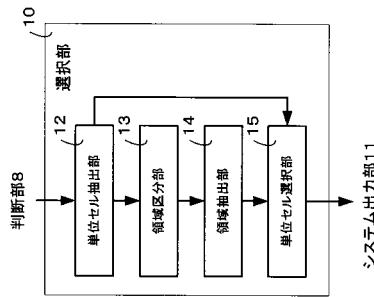
【図6】



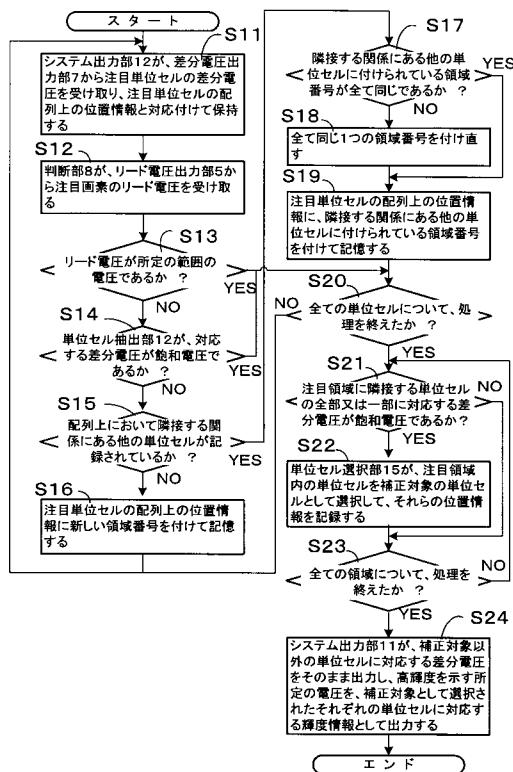
【図7】



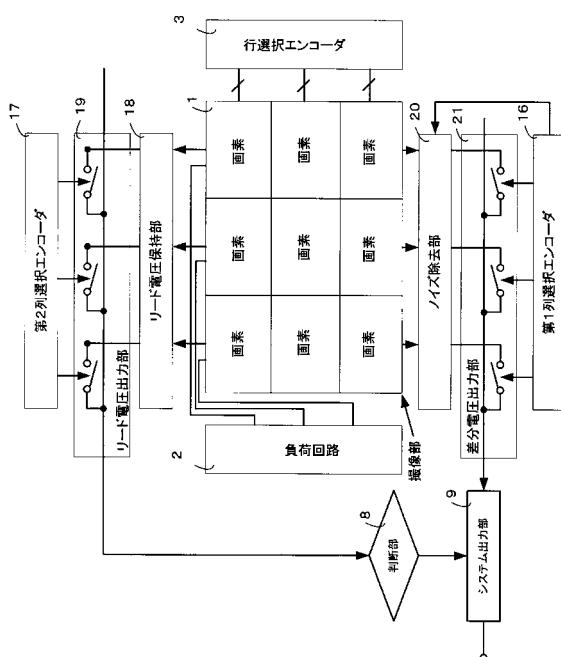
【図8】



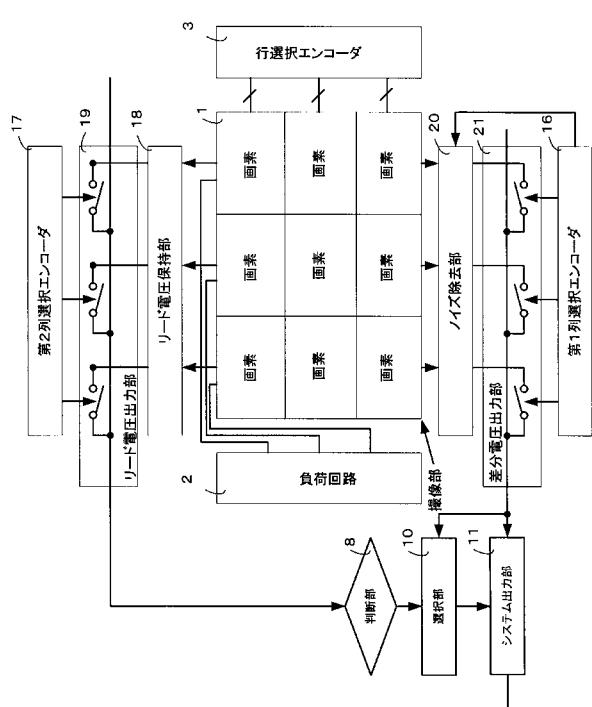
【図9】



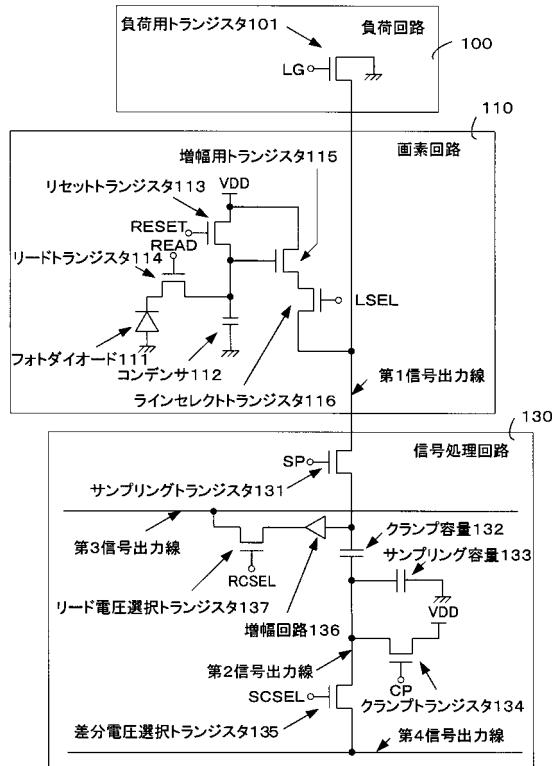
【図10】



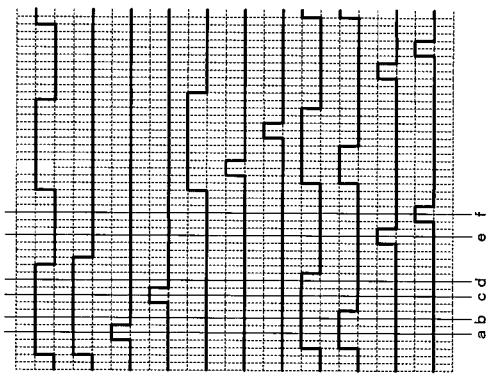
【図11】



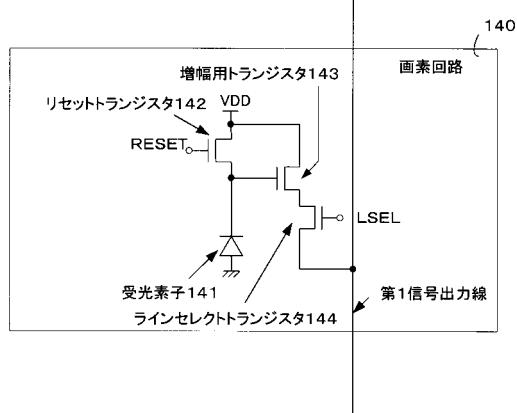
【図12】



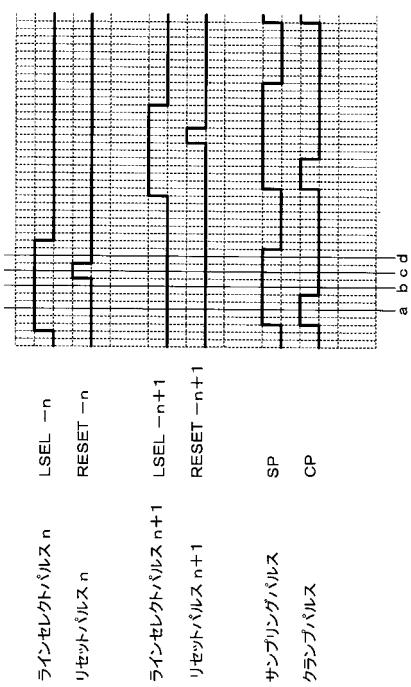
【図13】



【図14】



【図15】



フロントページの続き

F ターム(参考) 4M118 AA05 AB01 BA14 CA02 CA09 DB09 DD04 DD10 DD12 FA06
FA08 FA34 FA42
5C024 CX43 GY31 HX02 HX09 HX13 HX29 HX50